PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2001-313531

(43)Date of publication of application: 09.11.2001

(51)Int.Cl.

H03F 1/02 H₀3F

1/30 H₀3F 1/32 3/24

(21)Application number: 2000-129902

(71)Applicant: SHARP CORP

(22)Date of filing:

28.04.2000

(72)Inventor:

SAKUNO KEIICHI

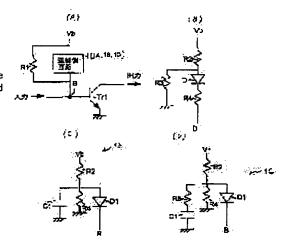
(54) POWER AMPLIFIER

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a power amplifier that can

efficiently operate.

SOLUTION: In the power amplifier where a bipolar transistor(Tr)1 is used for an amplifier element, a distortion compensation circuit 1 including a diode element D is connected between a base terminal B of the Tr1 and a base drive power supply Vb, a resistor R1 is connected across the diode element D. Thus, even when the level of a bias signal supplied from the power supply Vb is low level and unable to turn on the diode element D, a bias signal (voltage or current) is supplied from the power supply Vb to the base terminal B of the bipolar Tr1. As a result, the amplification is attained with the low bias signal level while suppressing distortion by the distortion compensation circuit.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

26.07.2002

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

3668099

[Date of registration]

15.04.2005

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of

rejection]

[Date of extinction of right]

(19)日本国特許庁 (JP)

(12)公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号 特開2001—313531

最終頁に続く

(P2001-313531A) (43)公開日 平成13年11月9日(2001.11.9)

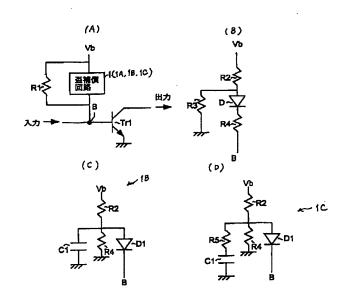
(51) Int. Cl. 7		識別記号	FΙ			テーマ	コード (参考)
H03F	1/02 1/30		H03F 1/0	2		5 J 0 9 0	
			1/3)	A	5J091	
	1/32		1/3	2		5J092	
	3/24		3/2	1			
		*	審査請求	未請求	請求項の数 9	OL	(全9頁)
(21)出願番号		特願2000-129902(P2000-129902)	(71)出願人	0000050	49		
				シャーフ	/ 株式会社		
(22)出顧日		平成12年4月28日(2000.4.28)		大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号			
		·	(72)発明者	作野 圭	i —		
					、阪市阿倍野区	長池町22都	番22号 シ
					式会社内		
			(74)代理人				
				弁理士	深見 久郎		

(54) 【発明の名称】電力増幅器

(57)【要約】

【課題】 電力増幅器を効率的に動作させる。

【解決手段】 バイポーラトランジスタTr1を増幅素子として用いた電力増幅器において、トランジスタTr1のベース端子Bとベース駆動電源Vbとの間に、ダイオード素子Dを含む歪補償回路1が接続されており、該ダイオード素子Dの両端には抵抗素子R1が接続される。したがって、電源Vbから供給可能なバイアス信号レベルが、ダイオード素子Dをオンできないような低レベルであっても、抵抗素子R1を経由してバイポーラトランジスタTr1のベース端子Bに、電源Vbからバイアス信号(電圧あるいは電流)を供給できる。その結果、歪補償回路により歪みを抑制しながら、かつ低いバイアス信号レベルでの増幅動作が可能となる。



30

2

【特許請求の範囲】

【請求項1】 ベース端子に入力された電力信号を増幅して導出するエミッタ接地された増幅用バイポーラトランジスタと、前記ベース端子にバイアス信号を供給するためのベース電源と、異なる電気的特性を有する材料が接合されてなり、かつ前記ベース電源と前記ベース端子間に順方向に接続された接合素子を含む歪補償回路と、前記接合素子の両端子の間に接続された抵抗成分を含む抵抗成分素子とを備えた、電力増幅器。

【請求項2】 前記抵抗成分素子は、前記歪補償回路に含まれることを特徴とする、請求項1に記載の電力増幅器。

【請求項3】 前記抵抗成分素子は、前記歪補償回路と は個別に設けられていることを特徴とする、請求項1に 記載の電力増幅器。

【請求項4】 前記抵抗成分素子は、抵抗素子とインダクタンス素子の直列接続で構成されることを特徴とする、請求項3に記載の電力増幅器。

【請求項5】 前記接合素子は、異なる電気的特性を有する半導体領域間の接合により構成されることを特徴と 20 する、請求項1ないし4のいずれかに記載の電力増幅 器。

【請求項6】 前記接合素子として、前記歪を補償するための歪補償用バイポーラトランジスタを有し、前記半導体領域間の接合は、前記歪補償用バイポーラトランジスタが有する端子の少なくとも2端子の接合を用いて構成されていることを特徴とする、請求項5に記載の電力増幅器。

【請求項7】 前記歪補償用バイポーラトランジスタの コレクタ端子に駆動電圧供給するためのコレクタ電源を さらに備え、

前記コレクタ端子は、前記コレクタ電源に接続されていることを特徴とする、請求項6に記載の電力増幅器。

【請求項8】 前記接合素子として、前記歪を補償する ための電界効果型トランジスタを有し、

前記半導体領域間の接合は、前記電界効果型トランジス 夕が有する端子の少なくとも2端子の接合を用いて構成 されていることを特徴とする、請求項5に記載の電力増 幅器。

【請求項9】 前記電界効果型トランジスタのドレイン 40 端子に電圧を供給するためのドレイン電源をさらに備え、

前記ドレイン端子は、前記ドレイン電源に接続されていることを特徴とする、請求項8に記載の電力増幅器。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】この発明は、電力増幅器に関し、特に、電力の通過位相の変動を抑制することのできる電力増幅器に関する。

[0002]

【従来の技術】近年、携帯型電話機などの移動体通信システムに例をみるごとく、準マイクロ波、マイクロ波帯の無線通信システムが急速に普及しているが、これには携帯型端末機の軽量化、低消費電力化が大いに寄与している。携帯型端末機の軽量化のためには、使用されるバッテリは、より軽量の小容量タイプにすることが望まれるが、バッテリ切れするまでの時間が、すなわち該携帯端末の使用時間が短くなるため、送信時に該端末の消費電力のほとんどを占めている送信用電力増幅器の消費電力の低減、つまり電力効率の向上が強く望まれる。

【0003】従来のFM(frequency modulationの 略)方式を用いた等振幅アナログ変復調システムでは、 電力増幅器を飽和状態で動作させることが可能であった ので、電力増幅器を高い電力効率で使用することが比較 的容易であった。しかしながら、最近では、周波数利用 効率の高いQPSK (quadrature phase shift keyi ngの略)変調方式などを用いたデジタル変復調に通信シ ステムの主流が移行しつつある。これらのデジタル変復 調方式では、信号の振幅、位相の両方で情報が搬送され るため、電力増幅器は入力信号を低い歪で増幅すること が要求される。このような電力増幅器に低歪が要求され る通信システムとしては、PDC (Personal Digital C ellularの略)やPHS(Personal Handy-phone System の略)、広帯域CDMA (code division multiple accessの略)、IMT(international mobile telec ommunicationの略)2000、EDGE (Enhanced Dat a rate for GSM Evolutionの略) システムなどがある。 【0004】一般に電力増幅器においては、入力電力レ

ている41一般に電力増幅器においては、人力電力レベルの増大に伴う出力電力レベルの増大が飽和状態に近づくほど増幅器の歪および電力効率は大きくなるため、電力効率と低歪性はトレードオフの関係にあり、歪補償回路を該電力増幅器に付加して、高レベルの入力電力であっても低い歪にて動作させることによって、電力効率の向上を図る場合が多い。

【0005】図9は、従来の電力増幅器の回路構成を示す図である。図の電力増幅器は、特開平9-260964号公報に開示されたものであって、歪補償回路が付加されたバイポーラトランジスタを用いた電力増幅器である。

40 【0006】図中、電力増幅器は、入力電力を増幅して、出力電力として導出するための増幅用バイポーラトランジスタ(以下、トランジスタと呼ぶ)Tr1、該増幅器における電力の通過位相の変動を抑制するために設けられた歪補償回路10を含む。歪補償回路10は、ダイオード素子D、キャパシタンス素子C1ならびにバイアス抵抗素子R6およびR7を含む。該電力増幅器において、バイアス電圧Vbが与えられると、トランジスタTr1のベースバイアス条件は、抵抗素子R6およびR7ならびにダイオード素子Dの直流特性によって決定される。ここで、キャパシタンス素子C1は、該電力増幅

器の動作周波数において、高周波的に接地とみなせる容量を有しており、トランジスタTr1のベース端子Bからダイオード素子D側を見た場合のインピーダンスは、高周波的にはダイオード素子Dが有する抵抗成分および容量成分のみとなる。また、高周波的には、該インピーダンスは、トランジスタTr1のベース端子ーエミッタ端子間に並列に接続されたのと等価となる。

【0007】図9の電力増幅器において、入力電力の信号によってトランジスタTrlのベース端子ーエミッタ端子間の瞬時電圧レベルは時間的に変動するが、ベース 10端子ーエミッタ端子間はダイオード特性を有するため、該瞬時電圧レベルは無信号時の電圧レベルを基準とした場合、高電圧側と低電圧側の変動は対称にならず、入力電力信号によって平均電圧は変動する。ダイオード特性においては、両端電圧が高くなり電流が増加すると、インピーダンスが低下するため高電圧側の電圧振幅は小さくなって、入力電力信号によって平均電圧は低電圧側にシフトし、また、該シフト量は入力電力信号のレベルが増大するに従って大きくなる。

【0008】ダイオードが有する容量成分は、ダイオー 20 ドの両端電圧依存性を有するため、入力電力の増大による上述の電圧シフトによってトランジスタTr1のベース端子B-エミッタ端子間の容量が変化して、ベース端子B側から見たトランジスタTr1のリアクタンス成分が変化するため信号の通過位相が変化する。これは、いわゆる振幅-位相歪であり、電力増幅器の歪要因となる。

【0009】そこで、図9においては、ダイオード素子 Dとキャパシタンス素子C1を含んで構成される歪補償 回路10を付加することによって、トランジスタTr1 のベース端子ーエミッタ端子間の容量の非線形性に起因 する位相歪を補償している。すなわち入力電力の増大に よってトランジスタTr1のベース端子ーエミッタダイ オード部間の平均電圧は低下するが、同時にトランジス タT r 1 のベース端子-エミッタ端子と高周波的に並列 接続されたダイオード素子Dの両端平均電圧は増大す る。そのため、入力電力の増減によるトランジスタTr 1のベース端子-エミッタダイオード容量値の変化とダ イオード素子D1の容量値変化が打ち消し合い、電力増 幅器の通過位相の入力電力依存性が緩和されて、トラン 40 ジスタT r 1 は実効的により飽和に近い入力電力レベル であっても、線形性を維持できるため、増幅器の電力効 率が向上する。

【0010】また、ベース駆動電源であるバイアス電圧 VbとトランジスタTr1のベース端子Bとの間が、固 定抵抗のみで接続されている場合は、入力電力が増大し ベース電流が大きくなるほど、該固定抵抗部での電圧降 下によるベース電流増大抑制効果が高くなるため、コレ クタ電流の増大も抑制されて、入力電力の増大による利 得の減少(いわゆる振幅-振幅歪)が生じる。一方、図 50 9の回路においては、ダイオード素子Dを流れるベース 電流が大きいほど、該ダイオード素子Dの抵抗成分は低 下して、電圧降下が緩和されるため、振幅-振幅歪も低 減される。

[0011]

【発明が解決しようとする課題】このように、ダイオード素子Dなどの接合素子をバイアス回路部に配置して歪補償を行なう場合、接合素子の順方向オン電圧は、シリコン半導体でのpn接合の場合で0.7V程度、GaAs化合物半導体のGaAs/AlGaAsへテロ接合の場合で1.3V程度、GaAsと金属のショットキー接合の場合で0.7V程度であるため、増幅用バイポーラトランジスタTr1を所望のバイアス状態にするためには、上述したオン電圧分をベース端子Bへのバイアス電圧として余分に供給する必要がある。

【0012】しかしながら、上述したように、バッテリ 駆動される携帯型端末機では、該端末機の小型化、軽量 化および低消費電力化のために、動作電圧の低減が望ま れており、実質上無効電圧となるような上述のオン電圧 の存在は、動作電圧低減の支障になるという課題が残 る。

【0013】また、微小の歪が問題となる電力増幅器では、電力増幅用のバイポーラトランジスタのバイアス電流変動による動作状態の変化によって生じる歪も極力排除する必要がある。このバイアス電流変動の主要因の1つは、周囲温度の変化である。図9の従来例においては、電力増幅用のトランジスタTr1の接合部のダイオード特性には本質的に温度特性がある上に、これと同じ極性の温度特性を有する歪補償用のダイオード素子Dがベース端子Bのバイアス電源側に直列に接続されているため、増幅用のバイポーラトランジスタTr1の温度によるバイアス電流変動がさらに大きくなってしまう。

【0014】それゆえにこの発明の目的は、より効率良く電力を増幅することのできる電力増幅器を提供することである。

[0015]

【課題を解決するための手段】この発明のある局面に係る電力増幅器は、以下の特徴を有する。すなわち、ベース端子に入力された電力信号を増幅して導出するエミッタ接地された増幅用バイポーラトランジスタと、ベース端子にバイアス信号を供給するためのベース電源と、異なる電気的特性を有する材料が接合されてなり、かつベース電源とベース端子間に順方向に接続された接合素子を含む歪補償回路と、接合素子の両端子に接続された抵抗成分を含む抵抗成分素子とを備える。

【0016】この発明のある局面に係る電力増幅器は、以下の特徴を有して構成されてもよい。すなわち、ベース端子に入力された電力信号を増幅して導出するエミッタ接地された増幅用バイポーラトランジスタと、ベース端子にバイアス電圧を供給するためのベース電源と、異

なる電気的特性を有する材料が接合されてなり、かつべ ース電源とベース端子間に順方向に接続された接合素子 を含む歪補償回路と、接合素子の両端子の間に接続され た抵抗成分を含む抵抗成分素子とを備える。

【0017】したがって、上述の電力増幅器では、接合素子を有した歪補償回路が備えられて、増幅用バイポーラトランジスタのベース端子とベース電源との間において順方向に接続された接合素子の両端子間に、すなわち異なる電気的特性を有する材料が接合されてなる電位障壁を有する両端子間に、抵抗成分素子が接続されている。

【0018】それゆえに、ベース電源から供給可能なバイアス信号レベルが、接合素子の両端子間の電圧が該接合素子をオンできないような低レベルであっても、抵抗成分素子を経由して増幅用バイポーラトランジスタのベース端子に、ベース電源からバイアス信号(電圧あるいは電流)が供給可能となる。

【0019】その結果、電力増幅器においては、歪補償回路により、増幅素子である増幅用バイポーラトランジスタ自体の歪み(非線形性)が補償されるとともに、電 20力増幅器の増幅に際して生じる電力信号の歪が抑制されながら、かつ低いバイアス信号レベルでの増幅動作が可能となり、効率よく電力信号を増幅できる。

【0020】ベース電源から供給されるバイアス信号の電圧が駆動電圧が直流的には接合素子がオンしないような低電圧であったとしても、ベース電源から抵抗成分素子を経由した電流供給によって、増幅用バイポーラトランジスタをオンさせて、増幅作用を有するバイアス電流領域にバイアスさせることが可能である。また、増幅用バイポーラトランジスタのベース端子ーエミッタ端子間の瞬時電圧は入力信号の瞬時電圧によって変動し、一時的には接合素子がオンされるため、高周波的には歪補償回路が機能して、該電力増幅器における低歪の増幅動作が可能となる。

【0021】入力電力信号レベルが低く、該入力電力信号による増幅用バイポーラトランジスタのベース端子ーエミッタ端子間の瞬時電圧の変動が接合素子のオン電圧を超えない場合には、歪補償回路は機能しないが、このような低レベルの入力電力信号では、増幅用バイポーラトランジスタにおいて生じる歪も少ないため、歪補償回40路は特に必要とされない場合が多い。

【0022】前述した抵抗成分素子によるさらなる効果は、増幅用バイポーラトランジスタのバイアス信号の電流の温度依存特性を緩和できることにある。つまり、接合素子の直流的な抵抗をRdとし、抵抗成分素子の直流抵抗をRとすると、該接合素子両端子の直流抵抗Rtは、Rt=R*Rd/(R+Rd)となり、直流抵抗Rtの値によって、増幅用バイポーラトランジスタのバイアス信号の電流は変化することになる。

【0023】ここで直流抵抗Rが市販のチップ抵抗や半 50

導体基板上に形成された配線や半導体層による抵抗である場合、直流抵抗Rの温度による変化率は抵抗Rdの温度による変化率は抵抗Rの温度による変化率より一般に小さいため、直流抵抗Rの温度 Tに対する変化率は、抵抗Rの温度に対する変化率を無視した、 Δ Rt/ Δ T=(R/(R+Rd)) 1 < Δ Rd/ Δ Tとなる。ここで、(R/(R+Rd)) 1 < Δ 1(Rがある場合)および(R/(R+Rd)) 1 =1(Rがない場合)である。それゆえに、抵抗成分素子(抵抗R)を設けた場合には、抵抗Rtの温度による変化率は抵抗性分素子(抵抗R)がない場合に比べて低減されて、増幅用バイポーラトランジスタのバイアス電気で動にの電流の温度依存性が緩和されて、バイアス電流変動に

【0024】ここで、抵抗成分素子が接合素子の温度特性と逆極性の特性を有すれば、さらに温度依存特性は緩和される。

起因する歪の悪化も緩和される。

【0025】上述の抵抗成分素子は直流的に抵抗成分を 有していればよいのであって、純粋な抵抗素子である必 要性はなく、高周波的には異なるインピーダンスを有す る、たとえば、直流的には抵抗成分を有する配線などで あってもよい。

【0026】上述した電力増幅器において、抵抗成分素子は歪補償回路に含まれてもよい。この場合には、少ない回路素子で歪補償回路と前述の温度依存特性を緩和するための回路とが構成できて、該電力増幅器の部品点数の増加が抑制されて、その小型化が可能となる。

【0027】上述した電力増幅器において、抵抗成分素子は、歪補償回路とは個別に設けられてもよい。したがって、抵抗成分素子が歪補償に悪影響を与える場合には、該抵抗成分素子を歪補償回路とは別個に設けることができる。

【0028】上述した電力増幅器において、抵抗成分素子は、抵抗とインダクタンスの直列接続で構成されてもよい。したがって、抵抗性分素子が歪補償回路の動作に高周波的な悪影響を及ぼす場合には、抵抗素子に直列に、インダクタンス素子を接続して、信号の歪成分が生じる周波数領域で該抵抗素子と該インダクタンス素子の直列接続部のインピーダンスを高くして、歪補償回路としては機能しないようにすることができる。

【0029】上述の電力増幅器において接合素子は、異なる電気的特性を有する半導体領域間の接合により構成されてもよい。つまり歪補償用の接合素子としては、通常は2端子のPN接合素子であっても良い。PN接合素子としてはダイオード素子がある。

【0030】上述の接合素子は、ショットキー接合素子であってもよい。上述の電力増幅器においては、接合素子として、歪を補償するための歪補償用バイポーラトランジスタを有し、前述した半導体領域間の接合は、歪補償用バイポーラトランジスタが有する端子の少なくとも2端子の接合を用いて構成されてもよい。

10

【0031】したがって、歪補償用バイポーラトランジスタのベース端子-エミッタ端子間およびベース端子-コレクタ端子間の接合を歪補償用接合素子として用いてもよい。この場合には、歪補償用および増幅用として同一構造バイポーラトランジスタを用いることが可能となり、両バイポーラトランジスタを同一半導体基板上に形成できるから、該電力増幅器の小型化が可能となる。

【0032】上述の電力増幅器においては、歪補償用バイポーラトランジスタのコレクタ端子に駆動電圧供給するためのコレクタ電源をさらに備え、コレクタ端子は、コレクタ電源に接続されるようにしてもよい。

【0033】このように歪補償用バイポーラトランジスタのコレクタ端子をコレクタ電源に接続して、増幅用バイポーラトランジスタのベース端子に供給されるバイアス信号の電流のほとんどを、コレクタ電源から供給することができる。それゆえに、通常、電力増幅器の利得制御電源も兼ねるベース電源からの供給電流を、歪補償用バイポーラトランジスタの電流増幅率分低減できる。そのため、該電力増幅器を用いた通信端末装置では、電力増幅器の利得制御に要する供給電流を低減することが可20能となる。

【0034】また上述の電力増幅器においては、接合素子として、歪を補償するための電界効果型トランジスタを有し、半導体領域間の接合は、電界効果型トランジスタが有する端子の少なくとも2端子の接合を用いて構成されてもよい。

【0035】したがって、電界効果型トランジスタのゲート端子ー-ソース端子間およびゲート端子-ドレイン端子間などの接合を歪補償用接合素子として用いることができる。

【0036】また上述した電力増幅器においては、電界効果型トランジスタのドレイン端子に電圧を供給するためのドレイン電源をさらに備え、ドレイン端子は、ドレイン電源に接続されてもよい。したがって、歪補慣用接合素子として用いられている電界効果型トランジスタのドレイン端子を、ドレイン電源に接続して、増幅用バイポーラトランジスタのベース端子に供給されるバイアス信号の電流のほとんどを、ドレイン電源から供給できる。それゆえに、上述した歪補償用バイポーラトランジスタを用いる場合と同様に、該構成は該電力増幅器を低40る。利得制御電流動作させるのに適している。

[0037]

【発明の実施の形態】この発明の各実施の形態に係る電力増幅器においては、歪補償回路により次のよな歪補償がなされる。つまり、増幅素子である増幅用バイポーラトランジスタ自体の歪み(非線形性)が補償されるとともに、電力増幅器の増幅に際して生じる電力信号の歪が補償される。この詳細を、以下に、図面を参照して詳細に説明する。

【0038】 (実施の形態1) 図1 (A) ~ (D) は、

この発明の実施の形態1に係る電力増幅器の構成図である。図中、電力増幅器は、増幅用エミッタ接地型バイポーラトランジスタTrl、ベース駆動電源Vb、ベース駆動電源VbとトランジスタTrlのベース端子Bとの間に接続された歪補償回路1および歪補償回路1に関連して設けられた抵抗素子Rlを含む。歪補償回路1は図1(B)、図1(C)および図1(D)の歪補償回路1

A、1Bおよび1Cとして参照される。

【0039】図1 (B) には、図1 (A) の歪補償回路 1の直流的な等価回路である歪補償回路1Aが示され る。図において歪補償回路1Aはダイオード素子Dおよ び抵抗素子素子R2、R3およびR4を含む。ダイオー ド素子Dは歪補償回路1Aを構成する素子の一部となり ベース駆動電源VbとトランジスタTr1のベース端子 Bとの間に接続された接合素子である。抵抗R2および R4は歪補償回路1において、接合素子であるダイオー ド素子Dと直流的に直列に接続されている抵抗成分であ る。抵抗素子R3は、ベース駆動電源Vbから供給され る電圧あるいは電流に対して、トランジスタTr1およ びダイオード素子Dを適切なバイアス状態に設定するた めのバイアス用抵抗として作用する。ここで、抵抗素子 R2およびR4は場合によっては歪補償に寄与する場合 もあれば、トランジスタTr1およびダイオード素子D のバイアス用抵抗として機能する場合もある。

【0040】また、歪補償回路1Aでの歪補償の度合いおよびベース駆動電源Vbからの供給電圧ならびに電流値によって、抵抗素子R2、R3およびR4の抵抗値は適宜調整されるものであり、抵抗素子R2、R3およびR4が必要ない場合もある。入力電力の信号は、トランジスタTr1のベース端子B側から入力されて、該トランジスタTr1のコレクタ端子側から導出されて、出力電力の信号として得られる。抵抗素子R1は接合素子であるダイオード素子Dの両端に、少なくとも直流的に接続されている抵抗素子である。

【0041】図1(B)の歪補償回路1Aでは、接合素子であるダイオード素子Dと直流的に接続された抵抗素子R2およびR4を介して、抵抗素子R1がダイオード素子Dと間接的に接続されているが、抵抗R2およびR4の抵抗値が0の場合には、直接接続されることになる。

【0042】図1(C)は、図1(B)の回路構成に、交流的に機能する回路素子が付加された第1の回路例を示すものであって、ここでは図9で示された従来の回路において、ダイオード素子Dと接地間にキャパシタンス素子C1が接続された歪補償回路1Bが示されている。【0043】図1(D)は、図1(B)の回路構成において、交流的に機能する回路素子が付加された第2の回路例が示されている。ここでは、図1(C)中のキャパシタンス素子C1を、該キャパシタンス素子C1と抵抗50素子R5の直列回路で置換した回路となっている。トラ

ンジスタTr1のベース端子B側から歪補償回路1Bを見たインピーダンス、さらにその接合素子であるダイオード素子Dによる非線形性は、キャパシタンス素子C1および抵抗素子R5にも依存する。それゆえに、ダイオード素子D1だけでは最適補償できない場合に、抵抗素子R5およびキャパシタンス素子C1の値を調整することで、さらなる歪補償調整が可能であり、図1(C)のそれよりも歪補償の自由度は高い。

【0044】本実施の形態では、歪補償回路1に含まれて、増幅用パイポーラトランジスタTr1のベース端子 10 Bとベース駆動電源Vbとの間に、直流的には直列に接続されたpn接合などの電位障壁を有する接合素子であるダイオード素子Dの両端間に抵抗素子R1が接続されているので、ベース駆動電源Vbから供給可能な電圧が該接合素子(ダイオード素子D)の両端電圧が該接合素子のオン電圧以下となるような低電圧レベルであったとしても、抵抗素子R1を経由して、増幅用パイポーラトランジスタTr1のベース端子Bにベース駆動電源Vbから電圧あるいは電流を供給可能である。そのため、電力増幅器としては、歪補償回路による低歪動作および低 20 いベース駆動電圧レベルでの増幅動作の両立が可能となる。

【0045】また、増幅用バイポーラトランジスタT r 1のベース端子-エミッタ端子間の瞬時電圧は入力信号の瞬時電圧によって変動し、一時的には歪補償用の接合素子であるダイオード素子Dがオンするため、高周波的には歪補償回路 1 が機能して、増幅器の低歪動作が可能となる。

【0046】なお、入力電力のレベルが低く、該入力電力による増幅用バイポーラトランジスタTr1のベース端子-エミッタ端子間の瞬時電圧の変動が接合素子(ダイオード素子D)のオン電圧を超えない場合には、歪補償回路1は機能しないが、このような低い入力電力のレベルでは、増幅用バイポーラトランジスタTr1で生じる歪も少ないため、歪補償回路1は特に必要とされない場合が多い。

【0047】また、抵抗素子R1によるさらなる効果は、増幅用バイポーラトランジスタTr1のバイアス電流の温度依存特性を緩和できることにある。接合素子

(ダイオード素子D) は直流的な抵抗Rdを有して、抵 40 抗素子R1は直流抵抗Rを有すると想定すると、接合素子(ダイオード素子D) の両端の直流抵抗Rtは、Rt=R*Rd/(R+Rd)となる。したがって、接合素子(ダイオード素子D) の両端の直流抵抗Rtの値によって、増幅用バイポーラトランジスタTr1のバイアス電流は変化することになる。抵抗素子R1が市販のチップ抵抗や半導体基板上に形成された配線や半導体層による抵抗である場合、その直流抵抗Rの温度による変化率は、接合素子(半導体素子D)の直流的な抵抗Rdの温度による変化率より一般に小さい。そのため、直流抵抗 50

R t の温度Tに対する変化率 δ R t $/\delta$ T は、直流抵抗 R の温度に対する変化率を無視することで、 δ R t $/\delta$ T = (R / (R + R d)) 1 * δ R t $/\delta$ T と近似され ス

10

【0048】ここで、(R/(R+Rd))'<1(R1がある場合)および (R/(R+Rd))'=1(R1が無い場合)であるので、直流抵抗Rによって直流抵抗R tの温度による変化率 δ R t $/\delta$ T は、直流抵抗R がない場合に比べ低減され、増幅用パイポーラトランジスタTr1のパイアス電流の温度依存特性が緩和され、パイアス電流変動に起因する歪の悪化も緩和される。ここで、抵抗素子が前述の接合素子の温度特性と逆極性の特性を有すれば、さらに温度依存特性は緩和される。この場合、抵抗素子R1は、直流的に抵抗成分を有していればよいのであって、純粋な抵抗素子である必要は必ずしもなく、高周波的には異なるインピーダンスを有するもの、たとえば、直流的には抵抗成分を有する配線などであってもよい。

【0049】(実施の形態2)次に実施の形態2について説明する。図2(A)および(B)は、この発明の実施の形態2に係る電力増幅器の回路構成を示す図である。図2(A)の電力増幅器においては、歪補償回路11が採用される。図2(B)において歪補償回路11は実施の形態1で示された抵抗素子R1が歪補償回路1中の構成素子として用いられている。図2(A)と(B)においては、図1(A)~(D)と同一のものについては同一符号が付されており、実施の形態1と同じ機能を有するので詳細説明は省略する。

【0050】本実施の形態2の歪補償回路11においては、図示されるように抵抗素子R1が歪補償回路1中に含まれて、歪補償回路を構成する素子としての役割と、バイポーラトランジスタTr1のバイアス電流の温度依存特性を緩和する役割とを兼ねているため、少ない回路素子で歪補償回路とバイポーラトランジスタTr1のバイアス電流の温度依存特性を緩和するための回路とを構成できて、該電力増幅器の部品点数が減少し小型化が可能となる。

【0051】(実施の形態3)次に、実施の形態3について説明する。図3は、実施の形態3に係る電力増幅器の回路構成を示す図である。本実施の形態では実施の形態1で示された回路構成にさらにインダクタンス素子Lが追加されている。該インダクタンス素子Lは図示されるように抵抗素子R1に直列に接続されている。

【0052】本実施の形態3の構成においては、直流的には実施の形態1と等価であるから、本実施の形態3により増幅用バイポーラトランジスタTrlのバイアス電流の温度依存特性が緩和される点は、実施の形態1で説明したのと同様である。

【0053】前述した実施の形態1において抵抗素子R 1が歪補償回路1の動作に高周波的な悪影響を与える場 20

合などに、本実施の形態3の回路構成が採用されると、 高周波的にはインダクタンス素子しのインピーダンスが 高くなるので、抵抗素子R1とインダクタンス素子しの 直列回路の両端のインピーダンスが高くなり、該直列回 路は該回路と並列に接続されている歪補償回路1の高周 波的な動作への影響を低減するように作用する。つま り、信号の歪成分が生じる周波数領域で該抵抗素子R1 と該インダクタンス素子しの直列接続部のインピーダン スを高くして、歪補償回路としては機能しないようにす ることが効果的である。

【0054】また、前述した実施の形態2のように、抵 抗素子R1が歪補償回路1に組込まれている場合におい ては、最適な歪補償をするための抵抗素子R1の抵抗値 と、トランジスタTr1へ供給されるパイアス電流の温 度依存特性を緩和するために最適な抵抗素子R1の抵抗 値とは必ずしも一致しない。そのため、トランジスタT r1に供給されるバイアス電流の温度依存特性を緩和す るために最適な値の抵抗素子R1を選択すると、最適な 歪補償を行なうことができず、電力増幅器は十分な低歪 動作が行なえないというトレードオフの状態が生じる場 合がある。

【0055】これに対して、本実施の形態3では、抵抗 素子R1を、歪補償回路1の最適設計とは無関係にトラ ンジスタT r 1 に供給されるバイアス電流の温度依存特 性を緩和するための最適な抵抗値に設定することができ るから、上述したようなトレードオフの問題を解消でき る。

【0056】(実施の形態4)次に実施の形態4につい て説明する。図4~図8は実施の形態4に係る電力増幅 回路の回路構成を示す図である。本実施の形態4では、 図4に示されるように、前述した実施の形態1における 歪補償回路1に代替して歪補償回路12が設けられる。 歪補償回路12では、歪補償回路1の接合素子である2 端子のダイオード素子Dに代替して、バイポーラトラン ジスタTr2のベース端子-エミッタ端子間の接合が用 いられている。バイポーラトランジスタTr2のベース 端子-エミッタ端子間の接合も、ダイオード特性を有す るので、歪補償用接合素子として用いることが可能であ

【0057】本実施の形態の場合、バイポーラトランジ 40 スタTr2として増幅用バイポーラトランジスタTr1 と同一構造のトランジスタを用いることが可能なので、 トランジスタT r 1とT r 2とは同一の半導体基板上に 形成することが可能となり、電力増幅器の小型化が可能 となる。

【0058】また、本実施の形態では、図4に示される ようにバイポーラトランジスタTr2のコレクタは開放 状態となっているが、図5の歪補償回路13に示される ように回路中の他の素子と接続されるようにしてもよ い。図5の歪補償回路13においては、バイポーラトラ 50 素子として用いられている。ドレイン端子は図7では開

ンジスタTr2のコレクタ端子は、バイポーラトランジ スタTr2のベース端子と抵抗素子R3を介して接続さ れた状態になっている。この場合であってもトランジス タT r 2 のエミッタ端子側から見てトランジスタT r 2 のベース側あるいはコレクタ端子側との間は、電位障壁 による接合特性を有しており、歪補償用接合素子として 機能する。

12

【0059】なお、図4と図5の構成においては、トラ ンジスタTr2のエミッタ端子とコレクタ端子が入れ替 10 わっても、バイポーラトランジスタTr1のベース端子 BとトランジスタTr2のベース端子との間には接合素 子としての特性を機能させることができるので、歪補償 回路として機能する。

【0060】また、図6の歪補償回路14に示されてい るように、トランジスタTr2のコレクタ端子をベース 駆動電源Vbとは別のトランジスタTr2のコレクタ駆 動電源Vcに接続してもよい。この場合、トランジスタ Tr2がベース駆動電源Vbによってオンしていると、 トランジスタTr2のコレクタ電流は、トランジスタT r2のベース電流よりもトランジスタTr2の電流増幅 率倍大きくなる。トランジスタTr2のエミッタ端子か らトランジスタTrlのベース端子Bに供給される電流 は、主として、コレクタ駆動電源Vcから供給されるた め、通常は、電力増幅器の利得制御電源を兼ねるベース 駆動電源Vbからの供給電流の低減が可能となる。

【0061】通常、このような電力増幅器の利得制御回 路の電流供給能力は数mA以下の場合が多く、電力増幅 器においても低制御電流動作の要望が強いため、このよ うな電力増幅器は低利得制御電流動作に適している。

【0062】携帯型の通信端末機での電力増幅器の利得 制御回路は、該端末機が有限の供給電力を有するバッテ リ駆動の関係上、バッテリ切れまでの通信時間を延長す るために、通信システムの法的規格には現われない端末 内部の該利得制御に要する消費電力を低減するため、供 給可能電流が極力低く抑えられている。したがって、ベ ース駆動電源Vbからの供給電流が低減できる図6の構 成によれば、電力増幅器がバッテリ駆動の携帯端末機に 組込まれた場合には、より効果的である。

【0063】また、図4においては、歪補償用の接合素 子としてバイポーラトランジスタTr2のベース端子-エミッタ端子間の接合が用いられているが、バイポーラ トランジスタTr2に代替して、電界効果型トランジス タFETを用い、そのゲート端子-ソース端子間、ある いはゲート端子ードレイン端子間の接合を歪補償用の接 合素子として用いてもよい。その場合は、たとえば図4 と対比して、図7に示されるような回路構成の歪補償回

【0064】図7では、電界効果型トランジスタFET のゲート端子-ソース端子間の接合は、歪補償用の接合 放状態にあるが、ドレイン端子は図8の歪補償回路16 に示されるようにドレイン駆動電源Vdに接続されてい てもよい。この場合は、図6の場合と同様に、電界効果 型トランジスタFETの電流増幅作用によって、トラン ジスタTrlのベース端子Bに供給される電流の大半 は、ドレイン駆動電源Vdから供給されることになるの で、利得制御を行なうベース駆動電源Vbから供給すべ き電流を低減することができる。

【0065】今回開示された実施の形態はすべての点で 例示であって制限的なものではないと考えられるべきで 10 ある。本発明の範囲は上記した説明ではなくて特許請求 の範囲によって示され、特許請求の範囲と均等の意味お よび範囲内でのすべての変更が含まれることが意図され る。

【図面の簡単な説明】

(A) ~ (D) は、この発明の実施の形態 1 に係る電力増幅器の構成図である。

【図2】 (A) および (B) は、この発明の実施の形 態2に係る電力増幅器の回路構成を示す図である。

[図1]

この発明の実施の形態3に係る電力増幅器の 20 ス素子、L インダクタンス素子。

回路構成を示す図である。

【図4】 この発明の実施の形態4に係る電力増幅回路 の回路構成を示す図である。

14

この発明の実施の形態4に係る電力増幅回路 【図5】 の回路構成を示す図である。

[図6] この発明の実施の形態4に係る電力増幅回路 の回路構成を示す図である。

この発明の実施の形態4に係る電力増幅回路 【図7】 の回路構成を示す図である。

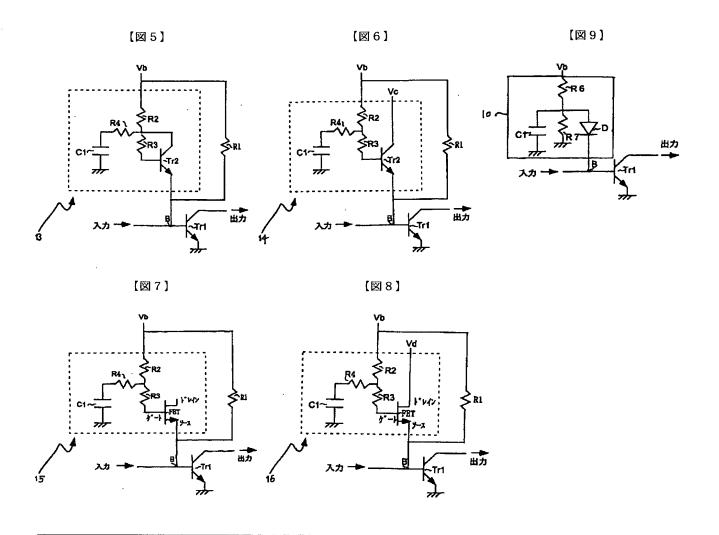
この発明の実施の形態4に係る電力増幅回路 【図8】 の回路構成を示す図である。

従来の電力増幅器の回路構成を示す図であ る。

【符号の説明】

歪補償回路、D 歪補償用接合素子、Trl 增幅 用バイポーラトランジスタ、Tr2 歪補償用接合素子 としてのバイポーラトランジスタ、FET 歪補償用接 合素子としての電界効果型トランジスタ、D1 ダイオ ード素子、R1~R7 抵抗素子、C1 キャパシタン

[図2] (B) (A) (A) Vb 亞補債 回路 蚕補債 回路 (c) (P) 【図4】 【図3】 出力 亞補價 出力



フロントページの続き

FA10 FN01 FN06 GN01 HA02
HA09 HA18 HA19 HA25 HA29
HA33 KA00 KA12 MA21

5J091 AA01 AA41 CA02 CA26 CA36
FA10 HA02 HA09 HA18 HA19
HA25 HA29 HA33 KA00 KA12
MA21 UW08

5J092 AA01 AA41 CA02 CA26 CA36
FA10 GR09 HA02 HA09 HA18

KA12 MA21

HA19 HA25 HA29 HA33 KA00

Fターム(参考) 5J090 AA01 AA41 CA02 CA26 CA36